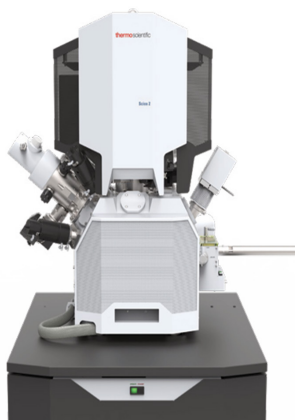
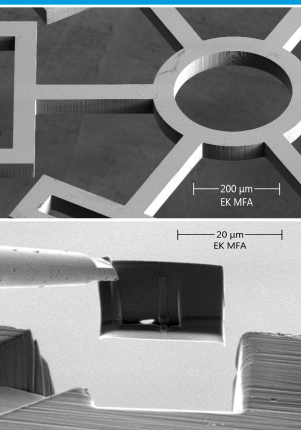




Hungarian Chip
Competence Centre

- Lásd!
- Elemezd!
- Munkáld meg!

ELEKTRON- ÉS IONSUGARAS
ANALITIKAI MÓDSZEREK
PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSKÓPBAN



Gyakorlatorientált bevezetés
a modern anyagvizsgálati és
hibafeltérési technológiák világába
egy korszerű, nagy felbontású
DualBeam FIB-SEM rendszeren.

MIT MUTATUNK BE?

- Mikroszerkezeti képalkotás
nagy felbontásban
- Lokális elemanalízis
és összetételvizsgálat
- Hibafeltérési és
gyökérok-elemzési módszerek
- Célzott mintapreparálás
és mikromegmunkálás
- Valós ipari alkalmazási példák
- Valós laboratóriumi példák

2 × FÉL NAP / ELMÉLET + LABOR
MAX. 5 FŐ / MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

Ismerje meg a technológiát működés közben!
www.hchip.hu

A PROJEKT KONZORCIUMI TAGJAI:



Bay Zoltán
Kutatóközpont



Energiatudományi
Kutatóközpont



BME
BUDAPESTI MŰSZAKI
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

A PROJEKT FINANSZÍROZÓI:



AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ
PROGRAM



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Az Európai Unió
társfinanszírozásával

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG. A KIFEJTETT NÉZETEK ÉS VÉLEMÉNYEK KIZÁRÓLAG A SZERZŐ(K) SAJÁTJAI, ÉS NEM FELTÉTLENÜL TÜKRÖZIK AZ EURÓPAI UNIÓ VAGY A CHIPS JOINT UNDERTAKING, MINT TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG VÉLEMÉNYÉT. EZEKÉRT SEM AZ EURÓPAI UNIÓ, SEM A TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ.

